DIAGNOSTIC DEVICE FOR ABNORMALITY OF PLANT

Publication number: JP4175694

Publication date: 1992-06-23

Inventor: SAEKI AKIRA

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

G21C17/00; G05B23/02; G06F9/44; G06N5/04; G21D3/04; G21C17/00; G05B23/02; G06F9/44; G06N5/00; G21D3/00; (IPC1-7): G21C17/00

- European:

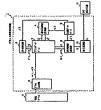
Application number: JP19900305503 19901108

Priority number(s): JP19900305503 19901108

Report a data error here

Abstract of JP4175694

PURPOSE: To identify the cause of abnormality in an atomic power plant with high accuracy by providing a knowledge base for the characteristics of a plant forming device, etc. and a means which estimates the prospective causes of abnormality and judges a prospective cause whose measurement signal coincides with the fluctuation of the amount of processing, etc. to be the first cause of the abnormality, which amount of processing can be inferred from the prospective causes. CONSTITUTION: The process input portion 3 of a plant abnormality diagnosing device 1 stores the amount A1 of processing of a power plant 2 and the operat ing state A2 of equipment on a plant data base 7. An operation desired value evaluating portion 4 inputs data B on the state of the plant and calculates a desired value C following the evaluation method J2 of an operation desired value stored on a knowledge data base 9. An abnormality detecting portion 6 detects abnormelities from state dete F1 of the amount of processing, the deviation of an operation desired value F2 and a threshold J3 used for judging abnormalities. An inference portion 8 for the causes of abnormalities infers the primary cause of an abnormality from data H1 on detected abnormalities, state data H2 and function knowledge J1, and outputs the result K of diagnosis.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-175694

@Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 63公開 平成4年(1992)6月23日

G 21 C 17/00

7808-2G G 21 C 17/00

GDP P

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全16頁)

プラントの異常診断装置 60発明の名称

> 頭 平2-305503 ②特

願 平2(1990)11月8日

丘庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 @発明者 伯

産業システム研究所内

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 勿出 願 人 三菱電機株式会社

外2名 弁理十 大岩 増雄 **郊代 理 人**

1. 発明の名称

プラントの異常診断装置

2. 特許請求の範囲

(1) 物理的プロセスや化学的プロセスを利用して エネルギーや物質を生成するプロセスプラントか らの観測信号の異常を検知し、その原因を開定し、 プラント運転員にその結果を提供するプラント異 常診断装置において、上記プラントの構成装置の 特性・機能、物理量間に成立する特性を記述した 知識を格納した知識ペースと、 検知された異常お よびその他の観測信号から異常原因候補を推定し、 その候補から推定できるプロセス量の状態、機器 の動作の変動と観測信号とが一致する原因候補を 異常の第1原因と判定する手段を備えたことを特 樹とするプラントの異常診断技能

(2) プラントから得られるプラントの選転モード を決めるパラメータをもとに実時間でプラント金 系の祭動を推定する手段と、 その推定結果と上記 プラント観測値との比較により異常を検知すると 異常原因候補の推定に利用することを特徴とする 物許請求の範囲第1項記載のプラントの異常診断

(3) 異常原因候補の推定において、上記プラント の極度装置の特性・機能、物理量間に成立する特 性を暗層的に構造化することにより、 異常の第1 原因が判明しない場合でも、第1原因を包含した 義常原因として同定結果を提供する手段を備えた ことを特徴とするプラントの異常診断装置 (4) 異常第1原因の推定と同時に、上記プラント の機成務者の特件・機能 物理薬剤に成立する特 性を記述した知義に基づき、異常状態を正常に復 傷するために動作すべき機器が動作しない不動作 故障も同定する手段を備えたことを特徴とするブ ラントの異常診断装置。

3 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、原子カプラントのような大規模な発 電ブラントに発生する異常事象を診断する異常診 斯装置に関するものである。

[従来技術]

第19回は能染のブラント異常か断数蓋を示す 構成関である。 関において、 ブラント異常を新数 歴(1)は、 発でラント(2)よりプロセスを 1. 機器の動作状態 A.2 を終み込み、 ブラントデータ ベース (7)に記録するプロセス入力部(3)と、上起 ブラントデータベース (7) から 顔み込ん だプロセ スなの状態 データ F の 異常を検知し、 検知して スまデータ G を上起プラントデータベース (7) へ f2

に記録するステップである。

異常検知処理(522)(523)は、異常検知師(8)で 実行され、プラント状態データが予め定めた正常 軽旺から急閉しているかどうかを常時監視し(522)、 異常が発生すれば、その結果Gをブラントデータ ペプワの旅貨場所(22)に記録する(523)ステッ プである。この正常範囲には、例えば警報設定値 などが用いられる。

異常版図権定処理(524) ~ (528) は、異常版図権 前部(8) で実行され、異常検知部(8) により異常が 検知された場合、上記プラントデータペース(7) に格納された場合、上記プラントのデータの 近日2 から異常原図を推論するステップである。 異常原図の関系関係の中から、プラントで カペース(7) に格納された異常のパターンと一般 する知異を限す(524) ことにより異常原因の する、第2 に関いました異常の類異は、例表 の類素の関係に関いている。 では、第2 に関いている。条件部には (結論部)のの形式で表現まれている。条件部には 録する異常検知師(6) と、異常原型を利定するための国果関係を記述した知葉を記録する知葉データベース(7)から 放み込んだ検知異常データ 日1. プラント状態 データ 日2 と、知葉データベース(8)から裁み込んだ検知異常データ日1. プラント状態 た6 田栗関係知度1 により異常第 1 原間の抵抗 粒行い、 推論過程結果1 を上記プラントデータベース(7) へ配録し、起終の影解結果Kを表示装置(10)へ出力する異常原因推論 節(8)と、 影解結果 K を運転員に分かりやすい形式に変換した結果 L を運転員に分かりやすい形式に変換した結果 L を運転員に分かりやすい形式に変換した結果 L を運転員に分かりやすい形式に変換した結果 L を選集 M 理郎(10)とからなる。

次に動作について説明する。

第20回は、従来のブラント異常影解製圏における異常原因性定方式を設明するための説明図である。影新は、一定周期毎に図に示すプロセス入 力(521)、異常教知判定(522)(523)を維り返す。 プロセス入功処理(51)は、プロセス入力が(3)で 実行され、プラントからデータ入力を入力し、単 位変換し、プラントデータベース(7)の該当場所

プロセス量の状態あるいはブラント機器の動作状態が条件として与えらえる。この条件部に合数するデータがプラントデータベース(7) に格納されていれば、結翰部が成立すると判定する(5225)。 この修飾解解系が異常(10) へ送り(526)。 第 1 原図でなければ、推論遊程仮説としてプラントデータベース(7)に格納する(527)。 知識が存在しなくなった時点で処理が終了する(5272)。

この推論結果 K は、表示処理部(10)により所定の 表示形式のデータ L に変換され、 C R T 表示装置 (11)に出力される(529)。

[発明が解決しようとする課題]

健楽のプラントの異常診断装置は以上のように 構成されているので、次のような問題があった。 (1) 知葉データベースに格納される異常原因とそ れから誤生する異常パターンに関する個々の知識 は本質的に同等なので、システムが大規模化、知葉ベ るいは、診断計算載程部が広がるとともに、知葉ベ

特開平4-175694 (3)

- スの規模が限端的に増大し、異常原題推綸部(5) での推論時における知識データの提案に時間がか かり、異常に対する迅速な対応が困難になるとい う問題があった。

また、子の知識データペースに結構されている。 異常原では、一名の知識が可能をかった。 な放定している。 としている。 としている。 としている。 といる。 になる。 になる。 のなででないが、 といる。 といる。 にないが、 といる。 には、 にないが、 のなででないが、 のなででないが、 ない。 といる。 にないが、 ないが、 ないがが、 ないが、 ないがが、 ないがが、

(2) 異常検知部の異常の判定で、子め定めた範囲により異常の判定を行う方式では、プラントの運転状態の姿動時には、正常状態でもプラント動物

性により、上起の正常観囲外の状態となる場合が あり、異常と無検知する問題がある。また、この ような振舞帽を避けるため、プラントに設定され いる質情の多くは、正常範囲を広く設定してい ることがある。そのため実際に異常が発生しても、 質 報 数定点に到達するまで診断が開始されず、 繁 報 が是生した時点では、すでにプラントを正常に 版 伸することが困難になってしまうような問題が あった。

- (3) 知葉データベースの知業ベースは、 異常の原 因とその波及パターンの関係の知識を格納してい るため、直接の異常原因が利明するまで診断結果 を提示できない問題点があった。
- (4) 知識データベースの知識ペースは、異常の原 因とその波及パターンの関係の知識を格納してい るため、検知された異常の直接の知識 医ではない 制 解系機器の不動作、すなわち、異常を正常な状態 に関連するために作動すべき機能の不動作故障を 開業することができない問題があった。

この発明は、上記のような問題点を解消するた

めになされたもので、

- (1) 異常発生時のプラントの多様な状態変動から 異常原因を判断できるとともに、
- (2) ブラントの運転状態が変動している場合にも、 帮度良く異常を検知し、異常原因同定ができると ともに、
- (3) 異常第1原図が判明しない場合でも、異常原図を包含した異常事象として原図を提供できとともに、
- (4) 異常を正常に復旧するための機能を有した機 器の故障も異常の第1原因とともに同定できるプ ラントの異常診断装置を得ることを目的としてい

[展顕を解決するための手段]

この提明に係るプラントの異常を断較変は、物 理的プロセスや化学的プロセスを利用してエネル ギーや物質を生成するプロセスプラントの観醒信 テの異常を検知し、その原因を同定し、プラント 変数 貫にその結果を提供するプラントの異常診断 毎別において

- (1) 正常なプラントの構成製匠の特性・機能、物理室間に成立する特性を記述した知葉にもとづき、 特別された異常およびその他の観測信号から異常 原図候補を推定し、その候補から推定できるプロ 七ス度の状態、機器の動作の変動と観測信号とが 一致する底図候補を異常の第1原因と判定する手 校を設けるとともに、
- (2) プラントの運転モードを決めるパラメータを もとに、実時間でブラントの動的な挙動を展漏す る手段と、この模擬結果をブラント収開体を比較 し運転状態が変動するプラントの異常検知する手 段と、さらに上記の模擬結果を異常原因の接換範 即の絞り込みに幸順し原因を同定する手段を設け ストントルに
- (3) ブラントの構成数量の特性・機能、物理量間 に成立する特性の知識を閉解的に構造化した知気 を格納した知識ペースと、検加された異常から の階層構造を上層から下層に異常原図を探索 し 異常第1原図が同定できない場合でも、知識ペー スの上層の知識データペースから第1原図を含ん

だより広範囲の系統を原因として同定する手段を 殺けるとともに、

(4) ブラントの構成製置の特性・機能、物理量制 に成立する特性を記述した如果データベースと、 残常状態を正常に復帰するために動作すべき機器 が動作しない不動作故障を同定する手段を設けた ものである。

「作用]

この発明においては、

- (1) ブラントの構成装置の特性・機能、物理量間に成立する特性を記述した知識からブラントの挙動を推定できるモデルが構成され、このモデルにより具常第11版因からの影響被及結路ををが発生しまる。原因を同なする。
- (2) プラントの運転モードを決めるパラメーダか 5. 運転状態が変動中のプラント金系の動的な挙 動を定意的に推定し、観別値と比較することによ り具常を検知する。さらに、検知した異常から類 に原因を推定する場合に、定義的に推定した状態

機器の動作状態A2を読み込み、 プラントデータ ベース(7)に記録するプロセス入力部(3)と、上記 プラントデータベース(7) からプラント状態デー タBを入力し、知識データベース(9) に格納され たプロセス量の運転目標値の評価法J2に従い、 日棚 値 C を計算し、上記プラントデータベース (7) に記録する選集目標値評価部(4)と、上記プラン トデータベース(7) から読み込んだプロセス量の 状態データF1とそのプロセス量の運転目標値F 2の偏差と、知識データベース(9) に格納された 異常判定用のしきい値 J3から異常を検知し、 検 知した異常データGを上記プラントデータベース (7)へ記録する異常検知部(6)と、発電プラント(2) を構成する機器の機能的・構造的関係、物理的関 係を記述したプラント機能知識J1を記録する知 親データベース(9) と、上記プラントデータベー ス(7) から筋み込んだ検知異常データH1、プラ ント状態データH2と、 知識データベース(9) か ら読み込んだプラント機能知識 J により異常第1 原因の推論を行い、推論過程結果 I を前記プラン

と観測状態が一致するものを異常原因繁縮から除 外することにより効率的に原因を推定できる。 (3) プラントの構成製置の特性・機能、 神理 駅 に成立する特性の知識を程層的に構立化した知知 から、プラントの学動と機能を程層的に表現する モデルが構築され、 検知された異常からこの モデルの標層構造を上層から下層に異常原因を疑索す る。 異常類1原因が同定できない場合でも、 モデルの上層により表現されている類1原因を より広範囲の系統を原因として同定する。

(4) ブラントの構成製置の特性・機能、物理是間 に成立する特性を記述した知識からプラントの学 動を推定できるモデルが構成され、これにより、 異常が発生した場合にブラント機器が動作すべき 状態が推定できる。これにより、動作すべき機器 が動作していない鉄度を同定する。

[実施例]

以下、本脳の第1の発明の一実施例を固について説明する。 第1回において、プラント異常診断 装置(1)は、発電プラント(2)よりプロセス最A1、

トデータベース(?) へ記録し、診無板系Kを表示 製置(10)へ出力する異常原因推論部(3)と、診断 結果Kを運転員に分かりやすい形式に変換した結 果LをCRT表示装置(11)に出力する処理を行う 表示処理部(10)とからなる。

上記プラントデータベース(7) は、 第2回に示す ように、 キプラントデータに関し、 プラントデー タベースの名称と、 それぞれの観測性、 運転目 値をまとめて起舞する機構(21)と、 異常利定 前果 (22)、 推論前果(23)を記録する機構で構成する。 本額の第2の発明の一実施例を図について設明 する。

第10回において、プラント異常齢断装置 (1) は発電プラント(2) よりプロセス重A1、機器の 動作状態A2を頼み込み、プラントデータベース (7)に起除するプロセス入力部(3)と、上記プラン トデータベース (7) からプラント 状態データ 日本 入力し、如葉データベース (8) に格納されたプロ セス髪の運転目類値の評価接 J 2 に 逆い、目標 Cを計算し、上記プラントデータベース (7) に 起 録する選転目標値評価部(4)と、上記プラントデ ータベース(7) から読み込んだプラント状態デー タ D から各プロセス量と操作機器の動的な挙動状 態Eを定量的に推定し、 上記プラントデータペー ス(7)へ 記録するプラントシミュレーション部(5) と、上記プラントデータベース(7) から読み込ん だプラント状態データF1とプラントシミュレー ション結果F2の偏差と、知数データベース(9) に格納された異常判定用のしきい値J3から異常 を検知し、検知した異常データGを上記プラント データベース(7)へ記録する異常検知部(6)と、発 電プラント(2) を構成する機器の機能的・構造的 関係、物理的関係を記述したプラント機能知識J を記録する知識データベース(9)と、 上記プラン トデータベース(7) から読み込んだ検知異常デー タH 1、 プラント状態データH 2 と、 知識データ ペース(3) から飲み込んだプラント機能知識Jに より異常第1原因の推論を行い、推論過程結果Ⅰ を上記プラントデータベース(7) へ記録し、診断 結果 K を表示装置 (10) へ出力する異常原因推論部 (8) と、診断結果Kを運転直に分かりやすい形式 に変換した結果LをCRT表示装置(11)に出力す る処理を行う表示処理部(10)とからなる。 上配プラントデータペース(7) は、第11回に示 すように、各プラントデータに関し、プラントデ ータペースの名称と、それぞれの観題値、道転目 板紙、ブラントシミュレーション結果をまとめて 配動する機構(221)と、異常判定結果(222)、推論 結果(223)を記録する機構で構成する。

本題の第3、第4の発明の一実施列は、第1、 第2の発明で示した実施例のいずれてもよい。 以下に、知業データベース(8)に格前されてい る新財象の現電プラントの機能的関係、物理的 関係を記述した知業に関して説明する。

診断は、プラントの多様な挙動を対象のモデルに基づいて検定することにより実行する。このモ・ デルは、ある明点のプラントの状態から次の時 図 のプラントの状態を推定できるデルで、第 3 のプラントの状態を推定できませまして、第 5 のように対象のプラントを構成している軽調(機 録 1)、(機能2)・・・と、それらの機器で扱

は、その目標となっている物理象の値により具体 的に料定できる。物理象のモデル化では、このよう な目的・機能を表現するもの(目標物理象) ようと、それを達成するために異作する整理 (操作物理象と呼ぶ)に区別し、機能的関係によ り結合する。例えば、目標物理象の加定形水位と 機能的関係にある異件物理象は加圧器充填、抽出 接条偏差である。

 このモデル化の考え方に基づいてブラントに関する知葉を知葉データベース(3) には納する。このモデルに基づいた知葉は、第4 限、第5 限に示したような構成要類 (ノード) の定様に関する知識(1411) [1421]、構成需素間の関係 (リンタ) に関する如葉(1412) [1422]・で構成する。 図に示したように、ノードの定義に関する知葉は、物理量ノードについては、物理量の名称 目

は、物理板 ードについては、物理板の名称、目 関物理板 単作物理板の分配、運転目標値を計算 する定義式とその正常範囲等で構成し(1411)、機 類 月 一ドにつては、機器の名称、弁・ポンプ等 の機器の模型、運転目数値を計算する定義式とそ の正常範囲等で構成する(1421)。

一方、リンクの定義に関する知葉は、機能の動作と物理素の影響、その関係の違さ、機能的関係の有無に関する知葉で構成し(1422)(1424)、物で、動物では、カーランの関係、関係の強さ、機能的関係の有無に関する等で構成される(1412)(1423)、特に、物理量則の関係では、プラントの動物性による変動を定性的に予削するため質量、エネルギー保存制に従った変勢を扱うために、これらのパランスを変動させる姿勢である人出演量構造を輸送を構造して表現し、影響変及先の質量、エネルギーを現す物理表と結合する。

本面の割3の発明では、知識ペースに第13回 に示すような出列組合、直列組合などの機器の系 機構及を開度化した知識も格納する。 すなわち、 機器には、安全性の向上のため、同一の機能を移 つ同一機器を複数数型する場合がある。 モデルで は、このような機器を一つにまとめ前線的な機器 として表現し、個々の機器とそれをまとめた抽条 砂機器とは機能的関係で結合する。 例えば、圧力

運転目標値解値 (152)は、知識データベース (9)か ち運転目標値表端式を積み込み、この定義式で幸 限しているプラント状態データをプラントデータ ベース (7) から数み込んで計算し、プラントデー タベース (7) の数当場所 (121)に記録するステップ である。

具常検知処理(153)は、知菓データベース(8)から 気常制定用の正常機関研の説み込み、プラント状 ボデッタと運転目機能とこの正常範囲から異常に 制定し、プラントデータベース(7)の減勤場所(12 2)に起除するステップである。この比較が決えられる。 ここで、機能は複別値と重転目標にある。は、正常範囲を挟めるしきい傾である。このに、現他は複別値である。 は、正常範囲を挟めるしきい傾である。ののに対 で、しきい値付近の異常制定の不確定を連載 変を設ける。操信度の傾が大きいほど、推葉転割 変であることを示す。異常の制定では、「直翼常の 似によりプラント状態が大きい場合に、「直翼常の 低によりプラント状態が大きい場合に、「直翼常の 低によりプラント状態が大きい環境に した、かきい場合は、「低異常」とする。この判 上昇を防ぐための圧力適し弁が並列に設置されて いる場合、各弁(311)~(313)と抽象化した並列弁 (314) を構造的関係で結合する。また、機器の系 就構成によっては、抽象化階層は複数ある場合が ある(315)。

配管は、第14回のように、監管で破解が発生 した場合に高圧側の内容物の圧力減少が時間遅れ なく及ぶ範囲を同一境界の記管としてモデル化す る。一方、記管が破解した場合、記管外への影響 は破断場所により異なる。 従って、同一境界の配 管を配管外の影響が異なる部分に分割し、同一境 界の記管と環境的関係で結合する。

以下、本版の第1の発明の動作について説明する。診断は、一定周期等に第7回に示すプロセス 入力(151)、運転目型値解無値(152)、異常検知制定 (153)、異常者無制定(154)を練り返す。プロセス 入力処理(151)は、プロセス入力部(3)で実行され、プラントからデータ入力を入力し、単位変換し、プラントデータベース(7)の放当場所に記録する ステップである。

定により、「高異常」、「低異常」と利定された プロセス最の名称をプラントデータベース(7)の 鉄当場所122に記録する。

異常有無制定(154) は、プラントデータベース(7)に異常と判定されたプロセス素が(122)に存在するかどうか調べるステップである。ここで、 異常と判定されたプロセス素が無ければ、異常等 1 原回推定処理を終了し、次の異常検知処理(151) に減む、異常と判定されたプロセス素があれば、 その原因を推定する振索関始異常選択処理(155) に激む、

類素制約異常選択処理(155)から以降の異常原 図の担定処理は、知要データベース(3)に格納さ れたプラントのモデルのネットワークの結合ラ 逆方向に辿ることにより行なう。これは、異常の 影響は、ネットワークモデルの総合子の矢印の方 向で伝謝するという考え方に基づいている。即 3 既は、プラントのモデル上に以下に説明する原因 概念の基理を示した関である。

探索開始異常選択処理(155) は、プラントデー

タベース(7)の検知員ポプロセス数(122)から異常 原因提索処理が実行されていない任意の一つを選 び、その原因の同定処理開始点をネットワータモ デル上で決定するステップである。 選択した異常 プロセス量の種類により、異常原因の探索関始点 を次のように決める。

「異常プロセス量が操作物項量(181) ならば、その機能結合先の状態物理量(182) を異常原因探察開始点とする」

「異常プロセス量が状態物理量ならば、その物理 量を異常原因探索関始点とする(182)」

提索関始具常有無判定(156)は、全ての検知具 常プロマス量の異常原因の環索が行われているか ないるステップである。次に実行する第1原因を 定数環(157)で、推定された第1原因とそれから 影響を受ける全てのプロセス量の関係づけられる。 従って、検知された原因と関係のない異常プロセ ス量が存在すれば、複数の原因が時年生とテッ でより、プラントに発生した全ての異常原因

その中の一つのノードを遊び、次の異常影響波及確認処理(163) に進み、なければ、原因未確認と制定する(184)。

異常影響被及確認処理(183) は、仮定した第1 原因の旅補の影響を推定し、プラントの観測状態 が推定した状態と一致しているかどうかにより第 1 原因仮説を確定するかどうかを判断するステッ プである。例えば、仮定した第1原因の接着(185) の物理量(185) への影響が減少作用で、影響先の 物理量の状態が実際に減少中、あるいは、増加作 用の機能(187) が動作中にも係わらず、物理量が 大の第1原因判定処理(185) へ違む、進に、仮定 した第1原因の候補(185)の物理量(186)への影響 が減少作用で、影響先の物理量の状態が減少して いないならば、仮定は成立しないと判断し、(184) から先の異常原因解素や単し、別の具常被及経 あら、異常原因解素を止し、別の具常被及経 あら、異常原因解素を止し、別の具常被及経 あら、異常原因解素を止し、別の具常被及経 あら、異常原因解素を止し、別の具常被及経

本ステップの処理により、 第1原因の探索と同 時に、 第1原因から影響を受けて異常となってい 復密することになる。

探索開始点がなければ、全ての検知異常プロセス数の原因探索が終了したことになるので、次の異常検知を理(151)に進む。

第1原因推定処理(157) は、異常原因探索開始 点からネットワークモデルを辿り、異常原因を探 密するステップである。

この第1 原因検定処理は、第7 図の真常被及経 路核補性定処理(181) から始まる。この処理は、 第1 原因健康処理(281) ノードに影響を与える可能 とのあるノードの中から、異常影響を与えている と考えられるノードを選択するステンプである。 第1 原因健康処理協加ノードに影響を与える可能 性のあるノード(183、184)は、ノード間の関係に 関する知識から制定する。例えば目戦物理量が低 下中あるいは正常状態が持続しているが、増加作 用の制御機能的動作であれば、減少作用の可能 性のある機能の必能を促まする。

この探索処理により、第1原因の穀補となるノードがあるかどうかを判断する(182)。 あれば、

るプロセス度(185) が判明し、プラントデータベ マス (7)の検知具常プロセス度(122)の異常原因 解宗処理解始報制から(185) を削除することがで きる。これにより、同一の原因が多数の異常を引 き起こしても、それを重複して探索する事なく効 素的に参照ができる。

この異常影響波及練器処理により、第1原間の 候補のノードが推定できれば、そのノードが第1 原因か、第1原因の影響を受けているノードかど うかを判定する、高本的にノードが機器ノードで あれば、第1原因とし、プラントデータペース(7) の該当毎所(123)に記録し、処理は終了する(168)、 物理タノードであればさらに第1原因の開業を造 める(188)。

第1原因の損棄処理(187) は、再び第7回の具 常改及結路板補指定処理(181) から約まる処理を 予得的に呼び出す。 本処理により、異常の第1原 図が確認されれば、処理は終了する(188)。 確 認されなければ、別の具常波及経路へ異常原因の 報票を進める(182)。

特開平4-175694 (8)

同定郷1原因有無利定(158)は、郷1原図指定 処理(157)により郷1原図が同定されているかど うか関ベるステップである。同定されていれば、 同定結果表示処理(159)に違み、されていなければ、 同定常作機表所処理(1591)に違む。

同定結果表示処理(159)、同定不能表示処理(1591) では、所定の結果の表示処理を実行し、さらに原 図の影明されていない異常原因提索処理に進む(I 55)。

次に、本題の第2の発明の動作について説明す 5. 参解は、一定周期毎に第12回に示すプロセ ス入力(231)、プラットシェュレーション(2315)、 運転目 解析研(232)、異常検知判定(233)、異常 有無判定(234)を練り返す。

プロセス入力処理(231)は、プロセス入力部(3)で 実行され、プラントからデータ入力を入力し、単 位変数し、プラントデータベース(7)の該当場所 (221)に記録するステップである。

プラントシミュレーション計算処理 (2315)は、プ ラントの運転モードを決める値、例えば、発電出

次に本願の節3の発明の動作について説明する。 発明の実施例の項でも述べたが、本発明の実施 例は、本願発明の節1、節2いずれでも実現でき る。ここでは第1の発明の実施例の場合の動作に ついて説明する。

類1の発明と異なるのは、対象プラントのモデ ル化に構造的な情報が加えられていることである。 この構造情報を利用することにより異常類1原因 カ信号等を入力とし、 ブラント全体の動的な挙動 を計算し、 ブラントデータベース(7) の該当場所 (221)に起棄するステップである。

運転目標値定能(232)は、知業データベース(9)から運転目標値定線式を紹示込み、この定義式で参照しているプラント状態データをプラントデータベース(7)から飲み込んで計算し、プラントデータベース(7)の貸当場所(221)に記録するステップ

具常検知処理(233)は、知葉データベース(3)から異常判定用の正常値範囲の飲み込み、プラント 状態常用をとでラントシミュレーション値とする 状態が動きら異常を判定し、プラントデータベー ス(7)の該当場所(222)に記録するステップで最終の たの比較が姓としては、本面部1の発明と同様の が誰が考えられる。この方弦により、プラントの 運転モードが変動している場合でも、正常な季動 また、より得られるので、 本い報が思索の検知ができる。

異常有無判定(234)以降の診断処理フローは、

が同定できない場合でも、知識ペースの上層の知 親データペースから第1版図を含んだより広観圏 の系統を版図として同定する。

第1の発明では、妊星フロー第7回の妊星ステップの第1原因推定(187)の結果、第1原因と今 えられる機器が同定できなければ、別の候補を提 索するステップに進む(182)。

本発明では、この部分の処理プローが、第15 図のようになり、原因探索の過程は、第16図の ようになる。

すなわち、第1原回推定(167) の結果、第1原 図の候節(245)が確認できなければ(331)、第1原 回程定(165) で異常原因探索対象となっていたノ ード(343)が構造機器かどうか調べる(332)。この ノード(343)が構造機器ならば、これを第1原因 を含んだ機器と判断し、振常患等でする(165) これは、異常影響を及飛路処理(163) によりこの 構造機器ノード(343)が、異常影響を及胚路上に

あることが物理量(344)で確認されているので異

特開平4-175694 (9)

常原因候組としてもよい。一方、このノードが構造機器でなければ、別の候補を探索するステップ に当れ(182)。

次に本面の第4の長明の動作について展明する。 是明の実施例の項でも述べたが、本発明の実施 別は、本頭発明の第1、第2いずれでも実現でき る。ここでは、第1の発明の実施例の場合の動作 について提明する。

第1の発明と異なるのは、 異常原因同定と同時 に、 発生した異常に対して動作すべき機器の不動 作を診察する処理が追加されていることである。

第1の発明では、処理フロー第7回の処理ステップの具常改及経路候補推定処理(161)の結果、波及経路候補推定処理(161)の結果、波及経路候補があれば、その仮説の機器処理に進む(163)。

本発明では、この部分の処理プローが第17回のようになり、原因探索の過程は、第18回のようになる。

すなわち、 異常波及経路候補推定処理(161) と 同時に、 異常に対するプラント制御動作の確認を 実施する(411)。 この処理は、異常原因素素対象の物理量(182)の異常変動を正常収度担任日田するために動くべき作用を推定し、その作用を持つ入えば、異常変動が高異常であれば、正常に復旧するために減少作用が動作すべきであることが推論できる。ノード(421)の実際の動作と批定した動作が一般していれば、制御機能が正しく働いていると判断し(412)。 一般していなければ、制御動作を研修とする(413)。

なお、上記実施例は、原子力発電プラントを対 象とした其常整断展置であるが、診断が会は、他 の発電プラントだけでなく、物理的プロセスや、 化学的プロセスを利用してエネルギーや物質を生 抜するプロセスプラントへ適用することは可能で ある。

[発明の効果]

以上のようにこの発明によれば、

(1) 正常なプラントの構成装置の特性・機能、物 理量間に成立する特性を記述した知識にもとづき、

検知された異常およびその他の報題信号から異常 原因候補を指定し、その機補から指定できるプロ セス量の状態。機態の動作の変数と観測信号とが 一致する原因候補を異常の第1原因と判定する手 便を設けたので、異常発生時のプラントの多様な 状態変動から異常原因を判断でき。

を提供でき、

(4) ブラントの構成装置の特性・機能、物理 気配 に成立する特性を記述した知識 データベースと、 風音状態を正常に復帰するために動作すべき機器 が動作しない不動作故障を同定する手段を設けた ので、異常を正常に復旧するための機能を有した 機器の故障を無力を影響を表した。 機器の故障を無力を表現

都1回は米塩の割1の発明によるブラント具常 診断装置の一来施例の全体模成別、 第2回は、マー タベースの内部構成別、第3回は、影衝対象のの ダルースの内部構成別、第5回は、影衝対象のの 繋ベース内等例の表示別、第5回は、影衝対象のの 繋ベース内等例の表示別、第5回は、影衝対象の 1 の発明の動作を示すフローチャート、第8回は、第 1 の発明の動作を示すの特性限、第9回は、節 新選程のモデル上での説明別、第11回は、数 第2回後期の全体模成別、第11回は、その異常影前製 の全体模成別、第11回は、その異常影前製 の一種級要集でもるブラントデータベースの内部 構成図、第12回は、第2の発明の動作を示すフローチャート、第13回、第14回は本題の第3 の発明による影影対象のモデル化例の表示。 15回は、第3の発明の動作を示す。 ト、第16回は、影響透認のモデル上での設明 第17回は、本態の第4の発明の動作をデオフローチャート、第18回は、影響過程のモデル上での設明 一チャート、第18回は、影響過程のモデル上で の設明回、第19回は従来の影響方式によるプラント異常影衝複数の一実施例の全体構成図、第21 回は、その動作を示すフローチャート、第21 回は、その動作を示すフローチャート、第21 回は、影響対象の知識ベース内容例の表示図である。

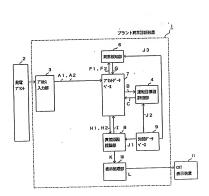
図において、(1)はブラントの具常診断数数。 (2)は発電プラント、(3)はプロセス入力部、(4) は運転目標低評価部、(5) はプラントシミュレー ション郎、(6)は具常被知即、(7)はプラントデー タベース、(8)は具常原因推論部、(9)は知要デー タベース、(19)は表示装置部、(11)は表示装置で ある。

なお、国中同一符号は、同一または相当部分を

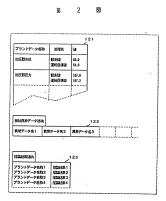
代理人 大岩增 維

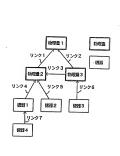
第 1 図

承す。

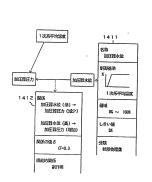


叉



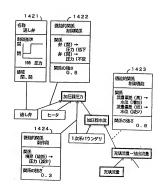


第 3



4 🛭

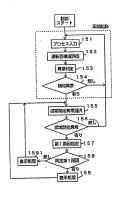
第

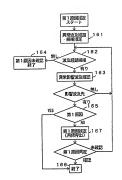


第 5 図

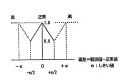
第 6 図

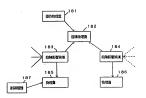
第 7 図





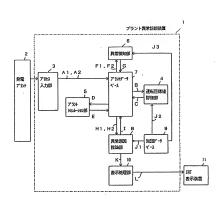
第 8 図

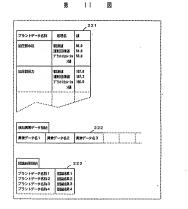


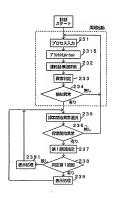


第 9 図

第 10 図

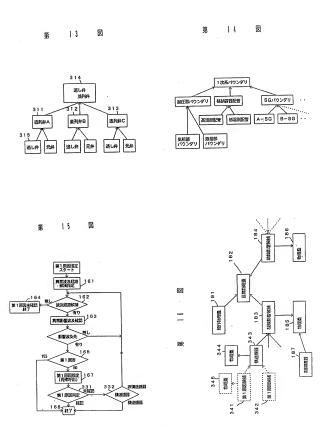






12 🛭

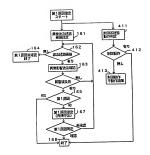
第

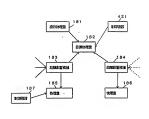


-604-

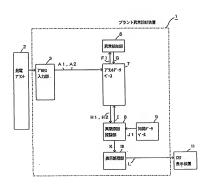
第 11 図







第 19 図



第 21 図

